(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-297256

(43)公開日 平成8年(1996)11月12日

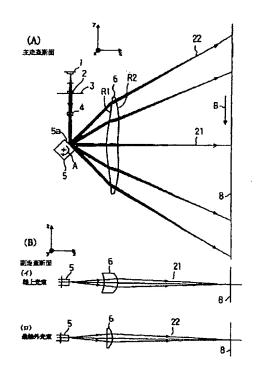
G 0 2 B 26/10 1 0 3 13/00 13/18 (21)出願番号 特願平8-46741	G 0 2 B 26/10 E B 1 0 3 13/00 13/18 審査請求 未請求 請求項の数18 FD (全 27 頁)
13/00 13/18	1 0 3 13/00 13/18
13/00 13/18	13/00 13/18
13/18	13/18
,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(21)出願番号 特願平8-46741	審査請求 未請求 請求項の数18 FD (全 27 頁)
(21)出願番号 特願平8-46741	
	(71)出願人 000001007
	キヤノン株式会社
(22)出顧日 平成8年(1996)2月8日	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
	(72)発明者 加藤 学
(31)優先権主張番号 特顧平7-66991	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
(32)優先日 平7(1995)2月28日	ノン株式会社内
(33)優先権主張国 日本(JP)	(74)代理人 弁理士 高梨 幸雄

(54)【発明の名称】 走査光学装置及びマルチピーム走査光学装置

(57)【要約】

【課題】 $f \theta \nu \lambda \chi$ のレンズ形状を適切に設定することによって、コンパクトで高精細な印字に適した走査光学装置を得ること。

【解決手段】 光源手段から出射した光東を第1の光学素子と第2の光学素子とを介して偏向素子の偏向面において主走査方向に長手の線状に結像させ、該偏向素子で偏向された光東を第3の光学素子を介し被走査面上にスポット状に結像させて該被走査面上を走査する走査光学装置において、該第3の光学素子は単レンズより成り、該単レンズの両レンズ面は共に主走査面内で非球面形状のトーリック面より成り、副走査面内の曲率をレンズの有効部内において軸上から軸外に向かい連続的に変化させることにより、該被走査面に入射する光束の像高による副走査方向のFナンバーの変化を抑えるようにしたこと。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光源手段から出射した光束を第1の光学 素子と第2の光学素子とを介して偏向素子の偏向面にお いて主走査方向に長手の線状に結像させ、該偏向素子で 偏向された光束を第3の光学素子を介し被走査面上にス ポット状に結像させて該被走査面上を走査する走査光学 装置において、

1

該第3の光学素子は単レンズより成り、該単レンズの両 レンズ面は共に主走査面内で非球面形状のトーリック面 より成り、副走査面内の曲率をレンズの有効部内におい 10 て軸上から軸外に向かい連続的に変化させることによ り、該被走査面に入射する光束の像高による副走査方向*

*のFナンバーの変化を抑えるようにしたことを特徴とす る走査光学装置。

【請求項2】 前記光源手段は独立的に変調可能な複数 の光源部を有していることを特徴とする請求項1の走査 光学装置。

【請求項3】 前記第3の光学素子の副走査方向の前側 主平面と後側主平面の主走査面内における軌跡の湾曲量 (最軸外の主平面位置と軸上の主平面位置との光軸方向 の差分)を各々xm, xuとしたとき、

xm≦dx≦xu 但し、

【数1】

Ipri • Epri ($\cos \theta \operatorname{img} - \cos \theta \operatorname{por}$) I pri \cdot cos θ por + E pri \cdot cos θ img

Ipri …軸上光束における偏向素子の偏向面から副走査 方向の前側主平面までの距離

Epri ・・軸上光束における副走査方向の後側主平面から 被走査面までの距離

θ por ··主走査面内において偏向素子で偏向する最軸外 光束が光軸となす角度

θim ··主走査面内において被走査面へ入射する最軸外 光束が光軸となす角度

なる条件を満足することを特徴とする請求項1又は2の 走资光学装置。

【請求項4】 前配第3の光学素子を構成する単レンズ の両レンズ面のうち少なくとも1つのレンズ面の副走査 面内の曲率の符号が軸上から軸外に向かい反転している ことを特徴とする請求項1又は2の走査光学装置。

【請求項5】 前記第3の光学素子はプラスチック成型 30 により製作されていることを特徴とする請求項1又は2 の走査光学装置。

【請求項6】 前記第3の光学素子はガラス成型により 製作されていることを特徴とする請求項1又は2の走査 光学装置。

【請求項7】 光源手段から出射した独立変調された複 数の光束を第1の光学素子と第2の光学素子とを介して 偏向素子の偏向面において主走査方向に長手の線状に結 像させ、該偏向素子で偏向された複数の光束を第3の光 学素子を介し被走査面上にスポット状に結像させて該被 40 走査面上を走査するマルチビーム走査光学装置におい

該第3の光学素子は単レンズより成り、該単レンズの両 レンズ面の副走査方向における曲率を軸上から軸外に向 かい連続的に変化させることにより、該被走査面に入射 する光束の像高による副走査方向のFナンバーの変化を 抑えるようにしたことを特徴とするマルチピーム走査光 学装置。

【請求項8】 前記被走査面に入射する光束の副走査方 向のFナンバーの最大値をFmax、最小値をFmin 50 としたとき、

Fmin/Fmax≥0. 9

なる条件を満足するように前記第3の光学素子を構成す る単レンズの両レンズ面の副走査方向における曲率を軸 上から軸外に向かい連続的に変化させたことを特徴とす る請求項7のマルチピーム走査光学装置。

【請求項9】 前記第3の光学素子を構成する単レンズ の両レンズ面のうち少なくとも1つのレンズ面の副走査 方向の曲率の符号が軸上から軸外に向かい反転している ことを特徴とする請求項7のマルチピーム走査光学装 置。

【請求項10】 前記第3の光学案子を構成する単レン ズの両レンズ面の副走査方向の曲率が軸上から軸外に向 かい光軸に対して非対称に変化していることを特徴とす る請求項7のマルチビーム走査光学装置。

【請求項11】 前記第3の光学素子はプラスチック成 型により製作されていることを特徴とする請求項7のマ ルチビーム走査光学装置。

【請求項12】 前記第3の光学素子はガラス成型によ り製作されていることを特徴とする請求項7のマルチビ ーム走査光学装置。

【請求項13】 光源手段から出射した独立変調された 複数の光束を第1の光学素子と第2の光学素子とを介し て偏向素子の偏向面において主走査方向に長手の線状に 結像させ、該偏向素子で偏向された複数の光束を第3の 光学素子を介し被走査面上にスポット状に結像させて該 被走査面上を走査するマルチビーム走査光学装置におい て、

該第3の光学素子は少なくとも2枚のレンズにより構成 され、該2枚のレンズのうち少なくとも2つのレンズ面 の副走査方向における曲率を軸上から軸外に向かい連続 的に変化させることにより、該被走査面に入射する光東 の像高による副走査方向のFナンバーの変化を抑えるよ うにしたことを特徴とするマルチピーム走査光学装置。

【請求項14】 前記被走査面に入射する光束の副走査

-546-

方向のFナンバーの最大値をFmax、最小値をFmi nとしたとき、

Fmin/Fmax≥0.9

なる条件を満足をするように前記第3の光学素子を構成 する2枚のレンズのうち少なくとも2つのレンズ面の副 走査方向における曲率を軸上から軸外に向かい連続的に 変化させたことを特徴とする請求項13のマルチピーム 走查光学装置。

【請求項15】 前配第3の光学素子を構成する2枚の レンズのうち少なくとも1つのレンズ面の副走査方向の 10 曲率の符号が軸上から軸外に向かい反転していることを 特徴とする請求項13のマルチピーム走査光学装置。

【請求項16】 前記第3の光学素子を構成する2枚の レンズのうち少なくとも2つのレンズ面の副走査方向の 曲率が軸上から軸外に向かい光軸に対して非対称に変化 していることを特徴とする請求項13のマルチピーム走 查光学装置。

【請求項17】 前記第3の光学素子を構成する2枚の レンズのうち少なくとも1枚のレンズはプラスチック成 型により製作されていることを特徴とする請求項13の 20 マルチビーム走査光学装置。

【請求項18】 前記第3の光学素子を構成する2枚の レンズのうち少なくとも1枚のレンズはガラス成型によ り製作されていることを特徴とする請求項13のマルチ ビーム走査光学装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は走査光学装置及びマ ルチピーム走査光学装置に関し、特に光源手段から光変 調され出射した光束を回転多面鏡等より成る光偏向器 30 (偏向素子) で偏向反射させた後、f θ特性を有する結 像光学系 (f θレンズ)を介して被走査面上を光走査し て画像情報を記録するようにした、例えば電子写真プロ セスを有するレーザービームプリンタ (LBP) やデジ タル複写機等の装置に好適な走査光学装置及びマルチビ 一ム走査光学装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来よりレーザービームプリンタ等の走 査光学装置においては画像信号に応じて光源手段から光 変調され出射した光束を、例えば回転多面鏡(ポリゴン 40 ミラー) より成る光偏向器により周期的に偏向させ、f θ 特性を有する結像光学系によって感光性の記録媒体 (感光体ドラム) 面上にスポット状に集束させ、その面 上を光走査して画像記録を行なっている。

【0003】図25は従来の走査光学装置の要部機略図 である。

【0004】同図において光源手段61から出射した発 散光束はコリメーターレンズ62により略平行光束とさ れ、絞り63によって該光束(光量)を制限して副走査

64に入射している。シリンドリカルレンズ64に入射 した平行光束のうち主走査断面内においてはそのまま平 行光束の状態で射出する。又副走査断面内においては集 束して回転多面鏡 (ポリゴンミラー) から成る光偏向器 65の偏向面(反射面)65aにほぼ線像として結像し

【0005】ここで、主走査断面とは、光偏向器の偏向 面で偏向反射された光束が経時的に形成する光束断面を 指す。また、副走査断面とは f θ レンズの光軸を含み主 走査断面に直交する断面を指す。

【0006】そして光偏向器65の偏向面65aで偏向 反射された光束を f θ 特性を有する結像光学系 (f θ ν ンズ) 66を介して被走査面としての感光ドラム68面 上に導光し、該光偏向器65を矢印A方向に回転させる ことによって該感光ドラム68面上を光走査して画像情 報の記録を行なっている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】この種の走査光学装置 において高精度な画像情報の記録を行なうには被走査面 全域にわたって像面湾曲が良好に補正されスポット径が 揃っていること、そして入射光の角度と像高とが比例関 係となる歪曲収差 (f θ特性) を有していることが必要 である。このような光学特性を満たす走査光学装置、若 しくはその補正光学系 (f θ レンズ) は従来より種々と 提案されている。

【0008】又一方、レーザービームプリンタやデジタ ル複写機等のコンパクト化及び低コスト化に伴ない、走 査光学装置にも同様のことが求められている。

【0009】これらの要望を両立させるものとして $f\theta$ レンズを1枚から構成した走査光学装置が、例えば特公 昭61-48684号公報や特開昭63-157122 号公報や特開平4-104213号公報や特開平4-5 0908号公報等で種々と提案されている。

【0010】これらの公報のうち特公昭61-4868 4号公報や特開昭63-157122号公報等ではfθ レンズとして光偏向器側に凹面の単レンズを用いてコリ メーターレンズからの平行光束を記録媒体面上に集束さ せている。又特開平4-104213号公報ではf θ ν ンズとして光偏向器側に凹面、像面側にトロイダル面の 単レンズを用いてコリメーターレンズにより収束光に変 換された光束を該 f θ レンズに入射させている。 又特開 $\Psi 4 - 50908$ 号公報では $f \theta$ レンズとしてレンズ面 に高次非球面を導入した単レンズを用いてコリメーター レンズにより収束光に変換された光束を該 $f\theta$ レンズに 入射させている。

【0011】しかしながら上記に示した従来の走査光学 装置において特公昭61-48684号公報では副走査 方向の像面湾曲が残存しており、かつ平行光東を被走査 面に結像させている為、f θ レンズから被走査面までの 方向にのみ所定の囲折力を有するシリンドリカルレンズ 50 距離が焦点距離 f となり長く、コンパクトな走査光学装

置を構成することが難しいという問題点があった。特開 昭 63-157122 号公報では 160 レンズの肉厚が厚い為、モールド成型による製作が困難でありコストアップの要因となるという問題点があった。特開 160 年 160 年

【0012】更にこれら1枚で構成されたfのレンズに 10 共通する問題点としては、光偏向器と被走査面間における副走査方向の横倍率の不均一性により、像高によって 副走査方向のスポット径が変化するという問題点があった。

【0013】図26(A), (B) は本発明者が特顧平6-239386号で提案した各々従来のシングルビームの走査光学装置における主走査方向と副走査方向の要部断面図であり、像高による副走査方向のスポット径(Fナンバー)の変化を示している。同図において図25に示した要素と同一要素には同符番を付している。

【0014】通常、面倒れ補正光学系では光偏向器の偏向面の面倒れを光学的に補正する為に、該偏向面と被走査面とを光学的に共役関係(結像関係)とする必要がある。従って、前述した従来例のような主走査面内で所定のレンズ形状をもつf θ レンズでは軸上(軸上光束21)では図26(B)内の(イ)に示すように横倍率が高く、軸外(最軸外光束22)では図26(B)内の(ロ)に示すように横倍率が低くなる(尚、主走査面内でのレンズ形状により逆になる場合もある)。

【0015】このようにfのレンズの主走査面内でのレ 30 ンズ形状によって副走査方向の横倍率にパラツキができ、像高による副走査方向のスポット径の変化が生じる。

【0016】又、一方LBPに用いられる走査光学装置は、該LBPの高速化、高精細化によって、より高速走査の可能なものが求められており、走査手段であるモーターの回転数、偏向手段であるポリゴンミラーの面数などの限界から、特に複数の光束を同時に走査できるマルチビーム走査光学装置の要求が高まっている。

【0017】上述した副走査方向の横倍率の不均一性 40 は、光源(光源部)の位置が光軸から図2に示す2方向に外れている場合に走査線の曲がりを生じさせる為、例えばマルチビーム走査光学系(マルチビーム走査光学装置)のように光軸から外れた複数の光束を用いて被走査面を同時に走査する光学系では、該被走査面上で走査線が曲がり、その結果ビッチムラによる画像品位の劣化が起こるという問題点があった。

【0018】本発明の第1の目的は、コリメーターレンズ等で変換された光源からの光束を光偏向器を介して1

枚の f θ レンズにより被走査面上に結像させる際、該 f θ レンズの主走査面内でのレンズ形状 (主走査面形状) を最適化にすることにより、像面海曲や歪曲収差等を補正し、かつ主走査面内でのレンズ形状とは独立に副走査面内でのレンズ形状 (副走査面形状) のみで光偏向器と被走査面間における副走査方向の機倍率の不均一性を解消することによって像高による副走査方向のFナンバー(FNo)の変化、即ちスポット径の変化を抑えることができる、コンパクトでしかも高精細な印字に適した走査光学装置の提供にある。

【0019】本発明の第2の目的は、コリメーターレンズ等で変換された光源からの複数の光束を光偏向器を介してfのレンズにより被走査面上に結像させる際、該fのレンズの主走査面内でのレンズ形状(主走査面形状)を最適化にすることにより、像面湾曲と歪曲収差等を補正し、かつ主走査面内でのレンズ形状とは独立に副走査面内でのレンズ形状(副走査面形状)のみで光偏向器と被走査面間における副走査方向の横倍率の不均一性を解消することによって、像高による副走査方向のFナンパー(FNo)の変化、即ちスポット径の変化を抑え、光軸から副走査方向に外れた光源からの光束に対しても走査線曲がりを生じることなく高精度に走査することができる、コンパクトでしかも高精細な印字に適したマルチピーム走査光学装置の提供にある。

[0020]

【課題を解決するための手段】本発明の走査光学装置 は、

(1-1) 光源手段から出射した光束を第1の光学素子と第2の光学素子とを介して偏向素子の偏向面において主走査方向に長手の線状に結像させ、該偏向素子で偏向された光束を第3の光学素子を介し被走査面上にスポット状に結像させて該被走査面上を走査する走査光学装置において、該第3の光学素子は単レンズより成り、該単レンズの両レンズ面は共に主走査面内で非球面形状のトーリック面より成り、副走査面内の曲率をレンズの有効部内において軸上から軸外に向かい連続的に変化させることにより、該被走査面に入射する光束の像高による副走査方向の下ナンバーの変化を抑えるようにしたことを特徴としている。

7 【0021】特に(1-1-1)前記光源手段は独立的 に変調可能な複数の光源部を有していることや、(1-1-2)前記第3の光学素子の副走査方向の前倒主平面 と後側主平面の主走査面内における軌跡の湾曲量(最軸 外の主平面位置と軸上の主平面位置との光軸方向の差 分)を各々xm, xuとしたとき、

 $x m \le d x \le x u$

但し、

[0022]

【数2】

 $d = \frac{1 \text{ pri } \cdot \text{Epri } (\text{cos} \theta \text{ img} - \text{cos} \theta \text{ por })}{1 \text{ pri } \cdot \text{cos} \theta \text{ por } + \text{Epri } \cdot \text{cos} \theta \text{ img}}$

Ipri ・軸上光束における偏向素子の偏向面から副走査 方向の前側主平面までの距離

Epri ・軸上光束における副走査方向の後側主平面から 被走査面までの距離

θpor ··主走査面内において偏向素子で偏向する最軸外 光束が光軸となす角度

θim …主走査面内において被走査面へ入射する最軸外 10 光束が光軸となす角度

なる条件を満足することや、(1-1-3)前記第3の 光学素子を構成する単レンズの両レンズ面のうち少なく とも1つのレンズ面の副走査面内の曲率の符号が軸上から軸外に向かい反転していることや、(1-1-4)前 記第3の光学素子はプラスチック成型により製作されて いることや、(1-1-5)前記第3の光学素子はガラス成型により製作されていること等を特徴としている。

【0023】本発明のマルチピーム走査光学装置は、

(2-1)光源手段から出射した独立変調された複数の 20 光束を第1の光学素子と第2の光学素子とを介して偏向 素子の偏向面において主走査方向に長手の線状に結像さ せ、該偏向素子で偏向された複数の光束を第3の光学素 子を介し被走査面上にスポット状に結像させて該被走査 面上を走査するマルチビーム走査光学装置において、該 第3の光学素子は単レンズより成り、該単レンズの両レ ンズ面の副走査方向における曲率を軸上から軸外に向か い連続的に変化させることにより、該被走査面に入射す る光束の像高による副走査方向のFナンバーの変化を抑 えるようにしたことを特徴としている。 30

【0024】特に(2-1-1)前記被走査面に入射する光束の副走査方向のFナンバーの最大値をFmax、最小値をFminとしたとき、

Fmin/Fmax≥0. 9

なる条件を満足するように前記第3の光学素子を構成する単レンズの両レンズ面の副走査方向における曲率を軸上から軸外に向かい連続的に変化させたことや、(2-1-2)前記第3の光学素子を構成する単レンズの両レンズ面のうち少なくとも1つのレンズ面の副走査方向の曲率の符号が軸上から軸外に向かい反転していること 40 や、(2-1-3)前記第3の光学素子を構成する単レンズの両レンズ面の副走査方向の曲率が軸上から軸外に向かい光軸に対して非対称に変化していることや、(2-1-4)前記第3の光学素子はプラスチック成型により製作されていることや、(2-1-5)前記第3の光学素子はガラス成型により製作されていること等を特徴としている。

【0025】(2-2)光源手段から出射した独立変調された複数の光束を第1の光学素子と第2の光学素子とを介して偏向素子の偏向面において主定査方向に長手の50

線状に結像させ、該偏向素子で偏向された複数の光束を 第3の光学素子を介し被走査面上にスポット状に結像さ せて該被走査面上を走査するマルチピーム走査光学装置 において、該第3の光学素子は少なくとも2枚のレンズ により構成され、該2枚のレンズのうち少なくとも2つ のレンズ面の副走査方向における曲率を軸上から軸外に 向かい連続的に変化させることにより、該被走査面に入 射する光束の像高による副走査方向のFナンバーの変化 を抑えるようにしたことを特徴としている。

【0026】特に(2-2-1) 前記被走査面に入射する光束の副走査方向のFナンパーの最大値をFmax、最小値をFminとしたとき、

Fmin/Fmax≥0.9

なる条件を満足をするように前記第3の光学素子を構成する2枚のレンズのうち少なくとも2つのレンズ面の副走査方向における曲率を軸上から軸外に向かい連続的に変化させたことや、(2-2-2)前記第3の光学素子を構成する2枚のレンズのうち少なくとも1つのレンズ面の副走査方向の曲率の符号が軸上から軸外に向かい光軸にしていることや、(2-2-4)前記第3の光学素子を構成する2枚のレンズのうち少なくとも2つのレンズ面の副走査方向の曲率が軸上から軸外に向かい光軸に対して非対称に変化していることや、(2-2-4)前記第3の光学素子を構成する2枚のレンズのうち少なくとも1枚のレンズはブラスチック成型により製作されていることや、(2-2-5)前記第3の光学素子を構成する2枚のレンズのうち少なくとも1枚のレンズはガラス成型により製作されていること等を特徴としている。

[0027]

【発明の実施の形態】まず本発明の走査光学装置の実施 形態を説明する前に本発明の目的を達成する為の手段に ついて説明する。本走査光学装置において上述した目的 を達成する為には f 伊レンズのレンズ形状を最適化にす ると共に軸上と軸外における副走査方向の横倍率を揃え ることが必要である。図 2 7 は走査光学装置の光偏向器 (偏向素子)と被走査面間の主走査方向の要部断面図で ある。ここで軸上と軸外において副走査方向の横倍率を 揃える為には、該軸上と軸外における光路長の比が等し くなるよう主平面位置を決定する必要がある。

【0028】従って、

Ipri : Epri = Imar : Emar Ipri · Emar = Epri · Imar · · · · · · · ·

I pri・Emar = Epri・I mar ······· (a 但し、

Ipri ・軸上光束における光偏向器の偏向面から副走査 方向の前倒主平面までの距離

Epri ・軸上光束における副走査方向の後側主平面から 被走査面までの距離

l mar ··最軸外光束における光偏向器の偏向面から副走 査方向の前側主平面までの距離

Emar ··最軸外光束における副走査方向の後側主平面か ら被走を面までの距離

なる条件を満足させるよう f θ レンズの副走査方向の主 平面位置を決定する。

【0029】一般的に軸外光束はfθ特性を満たす為に 主走査面内において光軸方向に屈折している為、上式 (a) を満足させる為の副走査方向の主平面の主走査面 内における軌跡71は図27に示すように軸外で光偏向 10 器 5 側に湾曲した面になる。ここで最軸外における湾曲*

Lot.

Ipri (Epri + dx) / c o s
$$\theta$$
 img

=Epri (Ipri - dx) / c o s θ img

dx (Ipri c o s θ por + Epri c o s θ img)

= I pri·Epri (cos θ img - cos θ por)

Enar = $(Epri + dx) / cos \theta img$

I mar = $(I pri - dx) / cos \theta por$

10

[0030]

*最をdxとすると

【数3】

$$dx = \frac{I \text{ pri } \cdot \text{ Epri } (\text{cos} \theta \text{ img } - \text{cos} \theta \text{ por })}{I \text{ pri } \cdot \text{cos} \theta \text{ por } + \text{Epri } \cdot \text{cos} \theta \text{ img}} \cdots (b)$$

但し、

θpor ··主走査面内において光偏向器で偏向する最軸外 光束が f θ レンズの光軸となす角度

θ img ··主走査面内において被走査面へ入射する最軸外 光束が f θレンズの光軸となす角度 となる。

【0031】従って副走査方向の横倍率を揃えるには副※ $xm \le dx \le xu$

なる条件を満足するよう主平面位置を決定することが望

【0033】上記の条件式(1)を外れると副走査方向 の横倍率にバラツキができ、像高によるスポット径の変 化が大きくなり実用上問題となってくるので良くない。

【0034】次に副走査方向の主平面位置を変化させる 方法であるが、これは前述したように f θ レンズの副走 査方向は光偏向器の偏向面と被走査面とを光学的に共役 30 関係にすることによって面倒れ補正を行なっている為、 該 f θ レンズの屈折力自体を変化させることはできな 61

【0035】従ってf θレンズの副走査方向の第1レン ズ面(R1面)と第2レンズ面(R2面)をベンディン グさせることによって主平面位置の移動を行なう。ペン ディングによりレンズの主平面は該レンズ自体の屈折力 を変えずに移動させることができる為、軸上から軸外に 向かい子線rを連続的に変化させ、場所により最適なレ ンズ形状にすることにより副走査方向の横倍率を揃える 40 ことができる。

【0036】このようにしてfθレンズのレンズ形状を 最適化にすることにより、被走査面に入射する光束の副 走査方向のFナンバー (FNo)を揃えることができ、 従来、単玉 f θ レンズで問題となっていた像高による副 走査方向のスポット径の変化を小さく抑えることができ

【0037】又、光軸から外れた光源(光源部)から出 射した光束に対しても走査線曲がりが生じることなく被 走査面上を高精度に走査することができ、これによりマ 50 光学素子の光軸を含み主走査面と直交する面)内の曲率

※走杏方向の主平面の軌跡の湾曲量dxを上式(b)によ り導かれる値に設定することが必要である。

【0032】即ち、実際の走査光学装置においてf θレ ンズの副走査方向の前側主平面と後側主平面の主走査面 内における軌跡の湾曲量(最軸外の主平面位置と軸上の 20 主平面位置との光軸方向の差分)を各々xm, xuとし たとき

ルチビーム走査にも好適な走査光学装置を得ることがで

【0038】次に本発明の各実施形態について順に説明 する。

【0039】図1 (A), (B) は各々本発明の実施形 够1の主走査方向と副走査方向の要部断面図である。

【0040】図中1は光源手段(光源部)であり、例え ば半導体レーザより成っている。

【0041】2は第1の光学素子としてのコリメーター レンズであり、光源手段1から出射された発散光束(光 ピーム)を収束光束に変換している。3は開口絞りであ り、通過光束径を整えている。

【0042】4は第2の光学素子としてのシリンドリカ ルレンズであり、副走査方向にのみ所定の屈折力を有し ており、開口絞り3を通過した光束を副走査断面内で後 述する光偏向器(偏向素子)5の偏向面5aにほぼ線像 として結像させている。

【0043】5は偏向素子としての例えばポリゴンミラ 一(回転多面鏡)より成る光偏向器であり、モータ等の 駆動手段(不図示)により図中矢印A方向に一定速度で 回転している。

【0044】6は第3の光学素子としてのf θ特性を有 する1枚のレンズより成る $f \theta$ レンズ(結像光学系)で あり、光偏向器5と被走査面としての感光ドラム面8と の中間より該光偏向器5側に配置している。本実施形態 における f θ レンズ 6 の両レンズ面は共に主走査面内で 非球面形状のトーリック面より成り、副走査面(第3の

をレンズの有効部内において軸上から軸外に向かい連続 的に変化させている。これにより本実施形態では被走査 面8に入射する光束の像高による副走査方向のFナンバ - (FNo)の変化、即ちスポット径の変化を小さく抑 えている。 f θ レンズ 6 は光偏向器 5 によって偏向反射 された画像情報に基づく光束を感光ドラム8面上に結像 させ、かつ該光偏向器5の偏向面の面倒れを補正してい

【0045】尚、本実施形態においてはf θ レンズ6を プラスチック成型により製作しても良く、あるいはガラ 10 ス成型 (ガラスモールド) により製作しても良い。

【0046】本実施形態において半導体レーザ1より出 射した発散光束はコリメータレンズ2により収束光に変 換され、閉口絞り3によって該光束(光量)を制限して シリンドリカルレンズ4に入射している。シリンドリカ ルレンズ4に入射した光束のうち主走査断面においては そのままの状態で射出する。又副走査断面においては集 東して光偏向器5の偏向面5aにほぼ線像(主走査方向* *に長手の線像)として結像している。そして光偏向器5 の偏向面 5 a で偏向反射された光束は主走査方向と副走 **査方向とで互いに異なる屈折力を有する f θ レンズ 6 を** 介して感光ドラム8面上に導光され、該光偏向器5を矢 印A方向に回転させることによって該感光ドラム8面上 を矢印B方向に走査している。これにより記録媒体であ る感光ドラム8上に画像記録を行なっている。

【0047】本実施形態ではf θレンズ6のレンズ形状 を主走査方向は10次までの関数で表わせる非球面形状 とし、副走査方向は像高方向に連続的に変化する球面よ り構成している。そのレンズ形状は、例えば $f \theta$ レンズ 6と光軸との交点を原点とし、光軸方向をX軸、主走査 面内において光軸と直交する軸をY軸、副走査面内にお いて光軸と直交する軸をZ軸としたとき、主走査方向と 対応する母線方向が

[0048] 【数4】

$$X = \frac{Y^2 / R}{1 + (1 - (1 + K) (Y/R)^2)^{1/2}} + B_4 Y^4 + B_6 Y^6 + B_8 Y^8 + B_{10}Y^{10} \cdots (c)$$

(但し、Rは曲率半径、K, B₄, B₆, B₈, B₁₀は 非球面係数) なる式で表わせるものであり、又副走査方 向 (光軸を含む主走査方向に対して直交する方向) と対※ ※応する子線方向が、 [0049]

【数5】

$$S = \frac{2^2 / r^2}{1 + (1 - (Z/r^2)^2)^{1/2}}$$
 (d)

(ここで $r^{r} = r(1+D_2 Y^2 + D_4 Y^4 + D_6 Y^6 30 レンズ6の非球面係数を示す。$ +D₈ Y⁸ +D₁₀ Y¹⁰) なる式で表わせるものである。 【0050】表1に本実施形態における光学配置とf θ

[0051]

【表1】

				46		
表 1						
A (nm)	780		第1面	第2面		
	1.519	R	6.7814E+01	1.6154E+02		
	-90	К	-1.6787E+01	-1.0814E+02		
	45	B4	-9.8604E-07	-2.2909E-06		
	36	86	1.5479E-11	7.1426E-10		
	11	86	8.7055E-14	-3.2030E-13		
	110.5	B10	-4.7942E-18	7.9836E-17		
	42	,	-2.7332E+01	-1.1859E+01		
	213.7	D28	1.2604E-03	4.9796E-04		
		D4S	1.2255E-06	-2.0734E-07		
	317.3	D6S	8.4502E-10	2.3479E-10		
1		D8S	-6.3449E-13	-1.0939E-13		
		D10S	1.3148E-15	1.5644E-17		
		D2E	9.3936E-04	4.4938E-04		
		D4E	2.0207E-08	-4.6627E-08		
		D6E	7.0548E-10	1.1322E-10		
		D8E	-1.2936E-12	-5.8704E-14		
	λ (nm) n θ I θ max θ d Sk Ymax t fc	n 1.519 ### 1.519 ##	n 1.519 R ### 36 B4 ### 36 B6 ### 110.5 B10 ### 110.5 B10 ### 1213.7 D28 ### D4S ### D4E ### D6E	n 1.519 R 6.7814E+01 θ		

DICE

向の曲率の変化を示す説明図であり、同図に示すように 軸上でメニスカス形状の曲率がきつく、軸上から軸外に 向かうに従って平凸になっていくことがわかる。図7は $f \theta$ レンズ 6 の非球面形状を示す説明図であり、太い実 線は主走査方向のレンズ面形状、細い実線は副走査方向 の主平面の軌跡であり、前側主平面と後側主平面を示し ている。

【0052】本実施形態において像高による副走査方向 の横倍率の変化を抑える為の主平面の軌跡の湾曲量d x

Ipri = 48.73

Epri = 108.77

 θ por = 44.4°

 $\theta img = 29.10^{\circ}$

より

dx = 6.50

となる。又 f θ レンズ 6 の副走査方向の前側主平面の軌 跡の湾曲量xmと後側主平面の軌跡の湾曲量xuは

xm = 3.24

xu = 7.48

となり、これら上記の値は前述の条件式(1)(x m≤ dx≦xu)を満足させている。

【0053】 これにより本実施形態においては光偏向器 *40*

図 4 は f θ レンズ 6 の長手方向の位置に対する副走査方 20 5 と被走査面 8 間における副走査方向の横倍率を軸上と 軸外において実用上問題のないレベルまで揃えることが でき、図10に示すように像高による剧走査方向のスポ ット径の変化を小さく抑えることができる。これにより 安価で高精細な印字に適した走査光学装置を達成してい

2.3372E-15

4.3944E-18

【0054】図2 (A), (B) は各々本発明の実施形 盤2の主走査方向と副走査方向の要部断面図である。同 図において図1に示した要素と同一要素には同符番を付 している。

【0055】本実施形態において前述の実施形態1と異 なる点は半導体レーザ (光源部) から出射する発散光束 をコリメーターレンズにより収束光束ではなく平行光束 に変換している点と、これに伴なって f θ レンズのレン ズ形状を異ならせたことである。その他の構成及び光学 的作用は前述の実施形態1と略同様であり、これにより 同様な効果を得ている。

【0056】表2に本実施形態における光学配置と $f\theta$ レンズ26の非球面係数を示す。

[0057]

【表2】

-12	n
75	~
~	

X 2				18 レンズ形状				
使用波長	λ (nm)	780		第1面	第2面			
18レンズ度折摩	n	1.519	R	2.2000E+02	-1.1768E+02			
ポリゴン人材剤	8 i	-60	K	0.0000E+00	0.0000E+00			
ポリゴン最大田耕角	θ max	42	B4	-1.1899E-06	-5.2353E-07			
ポリゴン・イタレンズ	8	40	B6	3.1847E-10	-8.6171E-11			
10レンズ中心原	d	15	88	-2.9372E-14	1.8432E-14			
f # レンズ-被走要画	Sk	146.45	B10	3.2427E-19	8.4808E-18			
18レンズ最大有動を	Ymax	43	r	-1.1312E+02	-1.7832E+01			
10 レンズ焦点距離	ft	150	d2S	-4.8301E-04	4.5963E-05			
لم رجو بازنون فی بدون برجو در در در برجو در این بر ا			d4S	1.8211E-07	-7.1210E-08			
			d6S	-1.0230E-10	1.7390E-11			
			d8S	7.2371E-14	-4.3029E-15			
			d10S	-2.1962E-17	-1.4545E-19			
			d2E	-7.0160E-04	1.1994E-05			
			d4E	3.6411E-07	-5.9970E-08			
			d 6€	-1.0351E-11	-1.7699E-12			
			d8E	-7.6585E-14	2.1846E-14			
		i	d10E	2.0350E-17	-9.2552E-18			

図5はf 0レンズ26の長手方向の位置に対する副走査 20 から出射した発散光束をコリメーターレンズ2により平 方向の曲率の変化を示す説明図であり、同図に示すよう に軸上から軸外に向かうに従ってメニスカス形状の曲率 がきつくなっていくことがわかる。図8はf θ レンズ26の非球面形状を示す説明図であり、太い実線は主走査 方向のレンズ面形状、細い実線は副走査方向の主平面の 軌跡であり、前側主平面と後側主平面を示している。

【0058】本実施形態において像高による副走査方向 の横倍率の変化を抑える為の主平面の軌跡の湾曲量 dx

Ipri = 53.94

Epri = 147.51

 θ por = 42.0°

 $\theta \text{ img} = 24.57^{\circ}$

より

dx = 7.60

となる。又 f θ レンズ 2 6 の副走査方向の前側主平面の 軌跡の湾曲量xmと後側主平面の軌跡の湾曲量xuは

x m = 7.34

xu = 12.31

となり、これら上記の値は前述の条件式(1)(xm≤ d x≤xu)を満足させている。

【0059】これにより本実施形態においては前述の実 施形態1と同様に光偏向器5と被走査面8間における副 走査方向の横倍率を軸上と軸外において実用上問題のな いレベルまで揃えることができ、図11に示すように像 高による副走査方向のスポット径の変化を小さく抑える ことができる。これにより安価で高精細な印字に適した 走査光学装置を達成している。

【0060】本実施形態では前述の如く半導体レーザ1

行光束に変換しているので、光偏向器によるジッターが なく、又副走査方向のパワーを重点的に発生するレンズ 面R2の主走査方向のレンズ形状が横倍率を揃える為の 主平面の軌跡の形状と類似している為、像高による子線 方向の曲率の変化が少なくても横倍率を揃えることがで き、これにより更なる高精細な印字に適した走査光学装 置を達成することができる。

【0061】図3(A)、(B) は各々本発明の実施形 態3の主走査方向と副走査方向の要部断面図である。同 30 図において図1に示した要素と同一要素には同符番を付 している。

【0062】本実施形態において前述の実施形態1と異 なる点は独立的に変調可能な複数(本実施形態では2 つ) の光源部を有する光源手段11から出射する複数の 光ピームを被走査面上において一定の間隔となるよう同 時に走査するマルチピーム走査光学系より構成した点 と、これに伴ない f θ レンズの子線方向(副走査方向) のレンズ形状を異ならせたことである。その他の構成及 び光学的作用は前述の実施形態1と略同様であり、これ により同様な効果を得ている。上記複数の光源部は副走 査方向に所定の間隔で配置されている。

【0063】表3に本実施形態における光学配置とf θ レンズ36の非球面係数を示す。

[0064]

【表3】

17

表 3				10レンズ形	***
使用波長	λ (nm)	780		第1面	第2面
18 レンズ亜折率	n	1.519	R	8.7814E+01	1.6154E+02
ボリゴン入科海	Bi	-90	К	-1.6787E+01	-1.0814E+02
ポリゴン最大田射角	8 max	45	B4	-9.8604E-07	-2.2909E-06
ポリゴン-10 レンズ	0	36	86	1.5479E-11	7.1428E-10
18レンス中心厚	a	11	B8.	8.7055E-14	-3.2030E-13
18レンズ-被走整面	Sk	110.5	B10	-4.7942E-18	7.9836E-17
10レンス最大有効性	Ymax	42	r	-2.8363E+01	-1.1966E+01
18レンズ無点距離	ft	213.7	d2S	5.4992E-05	4.4462E-05
コリメーター収集度			d4S	-2.2581E-08	-2.7866E-08
ポリゴン-自然収束点	fc	317.3	d6S	9.5892E-12	2.5295E-11
7.7.2. 12711.0011111			d8S	-1.9648E-15	-1.0163E-14
			d10\$	2.7992E-19	1.9816E-18
			d2E	4.3102E-05	3.9194E-05
			d4E	1.7579E-08	-1.2704E-08
			d6E	-3.6419E-11	1.1605E-11
			d8E	2.1285E-14	-3.3827E-15
			d10E	-4.8427E-18	8.2100E-20

本実施形態では f θ レンズ 3 6 のレンズ面のうち少なく 20*方向は とも1つのレンズ面の子線方向のレンズ形状を曲率の符 号が軸上から軸外に向かって反転するように設定してい る。この為 f θ レンズ 3 6 の副走査方向と対応する子線*

[0065]

【数6】

$$S = \frac{Z^2 / r^2}{1 + (1 - (Z/r^2)^2)^{1/2}} \cdots (e)$$

227 = r + d2 Y2 + d4 Y4 + d6 Y6 + d8 Y* + d10 Y10 なる式で表わされる。又主走査方向と対 応する母線方向は前述の実施形態1と同様の(c)式に て表わされる。

【0066】図6は本実施形態におけるf θ レンズ36 の長手方向の位置に対する副走査方向の曲率の変化を示 す説明図であり、同図に示すようにレンズ面R1では軸 上から軸外に向かうに従って副走査方向の曲率の符号が 反転し、軸上のメニスカス形状が軸外では両凸形状に変 化していることが分かる。図9はfθレンズ36の非球 面形状を示す説明図であり、太い実線は主走査方向のレ ンズ面形状、細い実線は副走査方向の主平面の軌跡であ り、前側主平面と後側主平面を示している。

の横倍率の変化を抑える為の主平面の軌跡の湾曲量dx

Ppri = 48.73

Epri = 108.77

 θ por = 44.4°

 $\theta \text{ img} = 29. 10^{\circ}$

dx = 6.50

となる。又 f θ レンズ 3 6 の副走査方向の前側主平面の 軌跡の湾曲量×mと後側主平面の軌跡の湾曲量×uは

x m = 4.93

xu = 9.10

となり、これら上記の値は前述の条件式(f 1)($f x\, m$ left = 50 の $f 1\, heta$ 特性を有する $f 1\, f \chi$ のレンズより成る $f 1\, heta$ レンズ

dx≦xu)を満足させている。

【0068】これにより本実施形態においては前述の実 施形態1,2と同様に光偏向器5と被走査面8間におけ 30 る副走査方向の横倍率は軸上と軸外において実用上問題 のないレベルまで揃えることができ、像高による副走査 方向のスポット径の変化を小さく抑えることができる。 これにより安価で高精細な印字に適した走査光学装置を 達成している。

【0069】又、本実施形盤では複数の光ピームを用い て被走査面上を同時に走査するマルチピーム走査光学装 置である為、該被走査面上における走査線の曲がりは画 像上でピッチムラとなるので良くない。

【0070】そこで本実施形態では副走査方向の曲率半 [0067] 本実施形態において像高による副走査方向 40 径をレンズの有効部内において像高により連続的に変化 させることによって図12に示すように被走査面上にお ける走査線の曲がりをなくすことができ、これによりピ ッチムラのない高画質の走査光学装置(マルチビーム走 査光学装置)を達成している。

> [0071] 図13 (A), (B) は各々本発明の実施 形態4の主走査方向と副走査方向の要部断面図である。 同図において図3に示した要素と同一要素には同符番を 付している。

> 【0072】同図において46は第3の光学素子として

(結像光学系)であり、光偏向器5と被走査面としての 感光ドラム面8との中間より該光偏向器5側に配置して いる。

【0073】本実施形態におけるf θ レンズ 46の両レ ンズ面は共に副走査方向における曲率を軸上から軸外に 向かい連続的に変化させている。これにより本実施形態 では被走査面に入射する光束の像高による副走査方向の Fナンパーの変化、即ちスポット径の変化を小さく抑え ている。又 f θ レンズ 4 6 の両レンズ面のうち少なくと 符号を軸上から軸外に向かい反転させている。更に f θ レンズ46の両レンズ面の副走査方向の曲率を軸上から 軸外に向かい光軸に対して非対称になるように変化させ ている。 f heta レンズ 4 6 は光偏向器 5 によって偏向反射 された画像情報に基づく複数の光束を感光ドラム8面上 に結像させ、かつ該光偏向器5の偏向面の面倒れを補正 している。

【0074】尚、本実施形態においてはf θレンズ46 をブラスチック成型により製作しても良く、あるいはガ ラス成型 (ガラスモールド) により製作しても良い。

【0075】本実施形態において半導体レーザー11よ り出射した独立変調された2本の発散光束はコリメータ*

*ーレンズ2により収束光束に変換され、閉口絞り3によ って該光束 (光量) を制限してシリンドリカルレンズ4 に入射している。シリンドリカルレンズ4に入射した光 束のうち主走査断面においてはそのままの状態で射出す る。又副走査断面においては収束して光偏向器5の偏向 面5aにほぼ線像(主走査方向に長手の線像)として結 像している。そして光偏向器5の偏向面5aで偏向反射 された2本の光束は主走査方向と副走査方向とで互いに 異なる屈折力を有する f θ レンズ 4 6 を介して感光ドラ も1つのレンズ面 (第1面) R1の副走査方向の曲率の 10 ム8面上に2つのスポットを形成し、該光偏向器5を矢 印A方向に回転させることによって、該感光ドラム8面 上を矢印B方向に走査している。これにより画像記録を

20

【0076】本実施形態ではf 0 レンズ46のレンズ形 状を主走査方向は10次までの関数で表わせる非球面形 状とし、副走査方向は像高方向に連続的に変化する球面 より構成している。そのレンズ形状は、主走査方向と対 応する母線方向が、前記(c)式に示されるものであ り、又副走査方向 (f θ レンズの光軸を含む主走査方向 20 に対して直交する方向)と対応する子線方向が、

[0077] 【数7】

行なっている。

$$S = \frac{Z^{2}/r^{2}}{1 + (1 - (Z/r^{2})^{2})^{1/2}} \cdots (f)$$

$$(ZZC1/r^{2} = 1/r + D_{2}Y^{2} + D_{4}Y^{4} + D_{6}Y^{6} + D_{8}Y^{8} + D_{10}Y^{10})$$

なる式で表わせるものである。

【0078】一般にマルチピーム走査光学装置において 30 視覚的にピッチムラを目立たなくさせる為には、走査線 曲がりによるピッチムラを副走査方向のピームピッチの 1/10以下にすることが望ましい。例えば副走査方向 の解像度が600dpiの走査光学装置の場合、副走査 方向におけるビームビッチは42μmとなるため、許容 できるピッチムラは約4μm以下となる。

【0079】そこで本実施形態では被走査面に入射する 光束の副走査方向のFナンパーの最大値をFmax、最 小値をFminとしたとき、

Fmin/Fmax≥0. 9 (2) なる条件を満足するように f θ レンズ 4 6 の両レンズ面

の副走査方向における曲率を軸上から軸外に向かい連続 的に変化させることによって、被走査面上における走査 線曲がりをなくすことができ、これによりピッチムラの 少ない、高画質でコンパクトなマルチピーム走査光学装 置を達成している。

【0080】上記の条件式(2)を外れると走査線曲が りによってピッチムラが視覚的に目立ち実用上問題とな ってくるので良くない。

【0081】表4に実施形骸4における光学配置とf θ レンズ46の非球面係数を示す。

[0082]

40 【表4】

表 4

設計アータ				fθレン	ズ形状
				第1面	第2面
使用波長	λ(nm)	780	R	6.7814E+01	1.6154E+02
f θ レンズ屈折率	Ω	1.519	K	-1.6787E+01	·1.0814E+02
ポリゴン入射角	θi	.90	B4	-9.8604E-07	-2.2909E-06
ポリゴン最大出射角	<i>0</i> тах	45	B6	1.5479E-11	7.1426E-10
ポリゴンー f 0 レンズ	e	36	B8	8.7055E-14	-3.2030E-13
f B レンズ中心厚	d	11	B10	-4.7942E-18	7.9836E·17
fθレンズー被走査面	Sk	110.5	r	·2.8363E+01	-1.1966E+01
f のレンズ最大有効径	Ymax	42	D2S	5.4992E-05	4.4462E·05
f θレンズ無点距離	ft	213.7	D4S	-2.2581E-08	·2.7866£·08
コリメーター収束度			D6S	9.5892E-12	2.5295E-11
ポリゴン-自然収束点	fc	317.3	D8S_	-1.9648E-15	-1.0163E-14
ポリゴン	外接円	♦20 4面	D10S	2.7992E-19	1.9816E-18
			D2E	4.3102E-05	3.9194E-05
	D4E	1.7579E-08	-1.2704E-08		
			D6E	-3.6419E-11	1.1605E-11
			D8E	2.1285E-14	-3.3827E-15
			D10E	-4.6427E-18	8.2100E-20

図16は実施形態4の被走査面上における副走査方向の Fナンパーの変化を示す説明図である。本実施形態では f θレンズ46の副走査方向の曲率を両レンズ面におい*

Fmin/Fmax=64, 52/66, 31=0, 973

0. 9以上になるよう抑えている。

【0083】図22は本実施形態のマルチピーム走査光 学装置を解像度600dpi (走査線間隔42、3μ m) で使用したときの走査線曲がりを示す説明図であ る。上記のとおり像高によるFナンパーの変化を抑える ことによって、走査線曲がりは0. 2 μm程度(ピッチ 30 ムラは 0. 4 μ m程度) と実用上全く問題のないレベル にすることができる。

【0084】このように本実施形態では上述の如く条件 式(2)を満足させつつ f θ レンズ 4 6 の副走査方向 (子線方向) の曲率を両レンズ面とも軸上から軸外に向 けて連続的に変化させることによって、像高による副走 査方向のFナンバーの変化、即ちスポット径の変化を所 定量以下(本装置の許容値内)に抑え、マルチピーム走 査光学装置において問題となる走査線曲がりによるピッ チムラをなくしている。又、本実施形態では第3の光学 40 【0088】 素子 ($f \theta \nu \lambda \vec{x}$) 46を単レンズで構成している為、 コンパクトで低コストなマルチピーム走査光学装置を達

*て図19に示すように軸上から軸外に向かい連続的に変 化させることによって、像高によるFナンバーの変化率 を、

成することができる。

【0085】図14 (A), (B) は各々本発明の実施 形態5の主走査方向と副走査方向の要部断面図である。 同図において図3に示した要素と同一要素には同符番を 付している。

【0086】本実施形態において前述の実施形態4と異 なる点は、さらなる高精細印字に対応できるよう主走査 方向の像面湾曲を小さくする為、fθレンズ56の両レ ンズ面の母線方向の曲率を光軸に対して非対称となるよ うに設定した点、ポリゴンミラー15のポリゴン面数を 4面から6面とし高速印字に対応した点である。その他 の構成及び光学的作用は前述の実施形態4と略同様であ り、これにより同様な効果を得ている。

【0087】表5に実施形態5における光学配置とf & レンズ56の非球面係数を示す。

【表5】

表 5

設計データ	設計データ			fθレン	ズ形状
				第1面	第2面
使用波長		780	R	7.6014E+01	1.8577E+02
fθレンズ屈折率	n	1.524	K	·1.4188E+01	-9.3624E+01
ポリゴン入射角	βi	.60	B4S	·8.8268E-07	·1.6683E-06
ポリゴン最大出射角	θ max	41.0	B6\$	8.8566E-11	3.5647E-10
ポリゴンー f 0 レンズ	e	41.1	B8S	4.0586E-14	-1.2120E-13
f B レンズ中心厚	ď	10.4	B10S	-5.2861E-19	3.5062E-17
f θレンズー被走査面	Sk	122.5	B4E	·8.8268E·07	·1.6683E-06
f θレンズ最大有効径	KamY	42	B6E	5.2038E-11	3.5647E-10
fθレンズ焦点距離	ft	237.7	B8E	6.4399E-14	1.2120E-13
コリメーター収束度			BIOE	-5.1518E-18	3.5062E-17
ポリゴン-自然収束点	ſc	339.69	r	-3.0459E+01	·1.3017E+01
ポリゴン	外接円	♦40 6面	D2S	-3.2380E-05	·1.4111E-06
			D4S	7.6080E-08	1.0715E-09
			D6S	-3.4870E-11	1.7648E-11
			D8S	5.0570E-15	·8.2750E-15
			D10S	0.0000E+00	1.0082E-18
			DZE	-3.5200E-05	·1.4111E-06
		D4E	8.0516E-08	1.0715E-09	
	D6E	-3.8015E-11	1.7648E-11		
		D8E	6.0665E-15	-8.2750E-15	
			D10E	-1.1908E-19	1.0082E-18

図17は実施形態5の被走査面上における副走査方向の Fナンバーの変化を示す説明図である。本実施形態では f θ レンズ 5 6 の副走査方向の曲率を両レンズ面におい*

Fmin/Fmax=49.75/53.08=0.937

0. 9以上になるよう抑えている。

【0089】図23は本実施形態のマルチピーム走査光 学装置を解像度600dpi(走査線間隔42.3μ m) で使用したときの走査線曲がりを示す説明図であ る。上記のとおり像高によるFナンバーの変化を抑える ことによって、走査線曲がりは1.2μm程度(ピッチ ムラは2. 4μm程度)と実用上全く問題のないレベル にすることができる。

【0090】このように本実施形態においても前述の実 施形態4と同様に条件式(2)を満足させつつf θレン ズ56の副走査方向(子線方向)の曲率を両レンズ面と も軸上から軸外に向けて連続的に変化させることによっ て、像高による副走査方向のFナンパーの変化、即ちス 40 ポット径の変化を所定量以下に抑え、マルチピーム走査 光学装置において問題となる走査線曲がりによるピッチ ムラをなくしている。又本実施形態では $f \theta$ レンズ (第 3の光学素子) 56の両レンズ面の母線方向の曲率を光 軸に対して非対称となるように設定することにより、主 走査方向の像面湾曲を抑え、さらなる高精細印字に適し たマルチビーム走査光学装置を達成している。

【0091】図15 (A), (B) は各々本発明の実施 形態6の主走査方向と副走査方向の要部断面図である。 **何凶において凶3に示した要素と何一要素には何符番を 50**

*て図20に示すように軸上から軸外に向かい連続的に変 化させることによって、像高によるFナンパーの変化率

付している。

【0092】本実施形態において前述の実施形態4と異 30 なる点は、f θ レンズ (第3の光学素子) 76を2枚の レンズより構成し、さらなる精度で走査線曲がりによる ピッチムラを低減している点、独立的に変調可能な複数 の発光部を有する半導体レーザ11からの光束をコリメ ーターレンズ2で略平行光束に変換している点、そして ポリゴンミラー15のポリゴン面数を4面から6面とし 高速印字に対応した点である。その他の構成及び光学的 作用は前述の実施形態4と略同様であり、これにより同 様な効果を得ている。

【0093】即ち、同図において76は第3の光学素子 としての f θ レンズであり、ガラス材より成る第1 f θ レンズとしての球面レンズ (ガラス球面レンズ) 76 a と、プラスチック材より成る非球面形状の第2 f θ レン ズとしてのトーリックレンズ(非球面プラスチックトー リックレンズ) 76 bとの2枚のレンズより成ってい る。ガラス球面レンズ76aは光偏向器15と感光ドラ ム面8との中間より該光偏向器15側に配され、主にf θ 特性を補正する役割を持っている。非球面プラスチッ クトーリックレンズ76 bは主に像面湾曲の補正及び副 走査方向の横倍率の補正を行っている。

【0094】本実施形態では副定査方向の屈折力のほと

んどの部分を担っている非球面プラスチックトーリック レンズ76 bの両レンズ面の子線方向(副走査方向)に おける曲率を軸上から軸外に向かい連続的に変化させる ことによって、被走査面上における副走査方向のFナン パーの変化、即ちスポット径の変化を抑えている。

* 【0095】表6に実施形態6における光学配置とf & レンズ (球面レンズ76 a 及びトーリックレンズ76 b) 76の非球面係数を示す。

26

[0096]

【表6】

来 6

X 0							
設計データ				第1 f θレン	ズ形状		
				第1面	第2面		
使用波長	λ(nm)	780	R	∞	1.2042E+02		
第 l f θ レンズ屈折率	n1	1.786	r	∞	-1.2042E+02		
第2 f θ レンズ屈折率	n2	1.572 第2 f θ レンズ形:			ズ形状		
ポリゴン入射角	θi	65		第1面	第2面		
ポリゴン最大出射角	θ max	45	R	-8.7734E+02	-3.4387E+02		
ポリゴン-第110レンズ	el	25.28	K	0.0000E+00	0.0000E+00		
第1 f θ レンズ中心厚	dl	14.00	B4	·1.5203E·08	6.2830E-08		
第1-第2 f θレンズ距離	e2	17.60	B6	-1.2062E-11	·1.5527E·11		
第2f8レンズ中心厚	d2	5.10	Г	-1.2218E+01	-9.9688E+00		
f θ レンズ・被走査面	Sk	116.13	D2S	-4.2145E-07	4.2877E-07		
{ θレンズ最大有効径	Ymax	50	D4S	1.3072E-10	-7.9350E-10		
(θレンズ焦点距離	ft	136	D6S	6.7762E·13	7.0965E-13		
ポリゴン	外接円	₫40 6面	D2E	2.2156E-07	1.2975E-07		
			D4E	1.2193E-11	·2.2874E-10		
	D6E	4.9138E-13	4.3863E-13				

図18は実施形態6の被走査面上における副走査方向の Fナンバーの変化を示す説明図である。本実施形態では トーリックレンズ76bの副走査方向の曲率を両レンズ※

Fmin/Fmax=72.67/73.75=0.985

0. 9以上になるよう抑えている。

【0097】図24は本実施形態のマルチピーム走査光 m) で使用したときの走査線曲がりを示す説明図であ る。上記のとおり像高によるFナンバーの変化を抑える ことによって、走査線曲がりは0. 1μm程度(ピッチ ムラは 0. 2 μ m 程度)と実用上問題のないレベルにす ることができる。

【0098】このように本実施形態においても前述の実 施形態 4 と同様に条件式 (2) を満足させつつ f θ レン ズ76を構成するトーリックレンズ760の副走査方向 (子線方向) の曲率を両レンズ面とも軸上から軸外に向 けて連続的に変化させることによって、像高による副走 40 査方向のFナンバーの変化、即ちスポット径の変化を所 定量以下に抑え、マルチピーム走査光学装置において問 題となる走査線曲がりによるピッチムラをなくしてい る。又本実施形態ではf θ レンズ (第3の光学素子) 7 6を2枚のレンズで構成することによって、より高精度 に走査線曲がりを補正することができ、さらなる高精細 印字に適したマルチビーム走査光学装置を達成してい

【0099】尚、第3の光学素子を構成する2枚のレン

※面において図21に示すように軸上から軸外に向かい連 統的に変化させることによって、像高によるFナンバー の変化率を、

ズのうち少なくとも1つのレンズ面の副走査方向の曲率 の符号を軸上から軸外に向かい反転させて形成しても良 学装置を解像度 $6\,0\,0\,d\,p\,i$ (走査線間隔 $4\,2$. $3\,\mu$ 30 く、又 $2\,$ 枚のレンズのうち少なくとも $2\,$ つのレンズ面の 副走査方向の曲率を軸上から軸外に向かい光軸に対して 非対称に変化させて形成しても良い。これにより更に高 精細印字に適したマルチビーム走査光学装置を達成する ことができる。

> 【0100】最後に本発明の走査光学装置との比較のた めに、先の図26(A), (B) で示した従来のシング ルビームの走査光学装置でマルチビームの走査を行なっ たときの様子について説明する。

> [0101] 図28 (A), (B) は各々図26 (A), (B) で示した従来のシングルビームの走査光 学装置を用いてマルチピーム走査を行なった場合の主走 査方向と副走査方向の要部断面図であり、像高による副 走査方向の角倍率及び被走査面における副走査方向のス ポット径(Fナンパー)の変化を示している。表7は図 28 (A), (B) に示した光学配置と $f \theta$ レンズ86 の非球面係数である。

[0102]

【表7】

27

夷 7

設計データ			f B レンズ形状		
				第1面	第2面
使用波長	λ (nm)	780	R	6.7814E+01	1.6154E+02
fθレンズ屈折率	n	1.519	K	·1.6787E+01	-1.0814E+02
ポリゴン入射角	θi	·90	B4	-9.8604E-07	·2.2909E·06
ポリゴン最大出射角	θ max	45	В6	1.5479E-11	7.1426E·10
ポリゴンー f θ レンズ	e	36	B8	8.7055E-14	·3.2030E-13
f θレンズ中心厚	d	11	B10	·4.7942E·18	7.9836E·17
f Bレンズー被走査面	Sk	1 10.5	r	·2.8531E+01	·1.1991E+01
(0 レンズ最大有効径	Ymax	42	D2S	0.0000E+00	2.1635E-05
f Øレンズ焦点距離	ft	213.7	D4S	0.0000E+00	-3.6548E-08
コリメーター収束度			D6S	0.0000E+00	2.7926E-11
ポリゴン-自然収束点	(c	317.3	D8S	0.0000E+00	·1.1184E·14
ポリゴン	外接円	♦20 4面	D10S	0.0000E+00	1.7618E-18
					2.2817E-05
		D4E	0.0000E+00	3.8012E-08	
		D6E	0.0000E+00	2.9368E·11	
	D8E	0.0000E+00	-1.2060E-14		
			DIDE	0.0000E+00	1.9700E-18

同図において副走査方向に所定の間隔で配置された2つ の発光部を有する光源手段81から出射した独立変調さ れた2本の発散光束はコリメーターレンズ82により収 東光束となり、絞り83によって該光束(光量)を制限 して副走査方向にのみ所定の屈折力を有するシリンドリ カルレンズ84に入射している。シリンドリカルレンズ 8 4 に入射した光束のうち主走査面内においてはそのま まの状態で射出する。又副走査断面内においては集束し て回転多面鏡(ポリゴンミラー)から成る光偏向器85 の偏向面(反射面)にほぼ線像として結像している。そ 30 して光偏向器85の偏向面85aで偏向反射された2本 の光束を f θ 特性を有する結像光学系 (f θ レンズ) 8 6を介して被走査面88としての感光ドラム面上に導光 し、該光偏向器85を矢印A方向に回転させることによ って該感光ドラム88面上を光走査して画像情報の記録 を行なっている。

【0103】通常、面倒れ補正光学系では前述したよう に光偏向器の偏向面の面倒れを光学的に補正する為に、 該偏向面と被走査面とを光学的に共役関係(結像関係) とする必要がある。上記の図28に示した比較例では f 40 θレンズ86の光偏向器85側のレンズ面(第1面) R 1の副走査方向の曲率(子線曲率)を一定に、被走査面 側のレンズ面(第2面)R2の副走査方向の曲率(子線 曲率)を軸上から軸外に向けて連続的に変化させること により、どの像高においても共役関係となるように設定 している。

【0 1 0 4】 しかしながら上記の比較例の f θ レンズ 8 6は図30に示すように片面(R1面)の子線曲率を一 定にしている為、図29に示すようにその母線形状によ

り軸上(軸上光束)では図28 (B)内の(イ)に示す ように被走査面上における副走査方向のFナンバーが大 きい為、副走査方向の角倍率が小さく、軸外(軸外光 東)では図28(B)内の(ロ)に示すように副走査方 向のFナンパーが小さいため角倍率が大きい(主走査面 形状により逆になる場合もある)。

【0105】一般に角倍率γと横倍率βは、

$\beta \gamma = -1$

という関係が成り立つため、上記の比較例では軸上にお いて横倍率が大きく、軸外において横倍率が小さくな る。このため像高によって副走査方向の横倍率にばらつ きができ、マルチピーム走査光学装置のように光軸から 外れた複数のレーザー光束を用いて走査する光学系で は、被走査面上で走査線が曲がりを生じる。

【0106】図31は上記の比較例のマルチビーム走査 光学装置を解像度600dpi (走査線間隔42.3 μ m) で使用した場合の走査線曲がりを示す説明図であ る。同図において周辺部の走査線は中心部に対して2. 4 μm曲がっている為、4.8 μmのピッチムラとなり 画像品位を劣化させるという問題点がある。

[0107]

【発明の効果】本発明の走査光学装置では上述した問題 点は生じず、第1の発明によれば、前述の如くコリメー ターレンズ等で変換された光源からの光束を光偏向器を 介して1枚の $f\theta$ レンズにより被走査面上に結像させる 際、該f θレンズのレンズ形状を最適化にすることによ り、像面湾曲や歪曲収差等を良好に補正し、かつ光偏向 器と被走査面間における副走査方向の横倍率の不均一性 を解消することによって像高による副走査方向のFナン り像商によってFナンバー(FNo)がばらつく。つま 50 バーの変化、即ちスポット径の変化を抑えることができ

る、コンパクトで高精細な印字に適した走査光学装置を 達成することができる。

【0108】また第2の発明によれば、前述の如くコリ メーターレンズ等で変換された光源からの複数の光束を 光偏向器を介して f θ レンズにより被走査面上に結像さ せる際、該 f θ レンズのレンズ形状を最適化にすること により、像面湾曲や歪曲収差等を良好に補正し、かつ光 偏向器と被走査面間における副走査方向の機倍率の不均 一性を解消することによって像高による副走査方向のF ナンパーの変化、即ちスポット径の変化を抑え、走査線 10 曲がりによるピッチムラを低減させることができるマル チピーム走査光学装置を達成することができる。

【0 1 0 9】 更に前配条件式 (2) を満足するように f θ レンズの副走査方向の曲率を決定することにより、視 覚上問題のないレベルにまでピッチムラを低減させるこ とができるマルチピーム走査光学装置を達成することが

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の実施形態1の主走査方向と副走査方 向の要部断面図
- 【図2】 本発明の実施形態2の主走査方向と副走査方 向の要部断面図
- 【図3】 本発明の実施形態3の主走査方向と副走査方 向の要部断面図
- 【図4】 本発明の実施形態 1 における f θ レンズの非 球面形状を示す説明図
- 【図5】 本発明の実施形態2におけるf θ レンズの非 球面形状を示す説明図
- 【図6】 本発明の実施形態3におけるf θ レンズの非 球面形状を示す説明図
- 【図7】 本発明の実施形態 1 における f θ レンズの主 走査方向の形状を示す説明図
- 本発明の実施形態2におけるf θレンズの主 (図8] 走査方向の形状を示す説明図
- 【図9】 本発明の実施形態3における $f\theta$ レンズの主 走査方向の形状を示す説明図
- 【図10】 本発明の実施形態1における被走査面にお ける副走査方向のスポット径のデフォーカス特性を示す 説明図
- ける副走査方向のスポット径のデフォーカス特性を示す 説明図
- 【図12】 本発明の実施形態3における走査線の曲が りを示す説明図
- 【図13】 本発明の実施形態4の主走査方向と副走査 方向の要部断面図
- 【図14】 本発明の実施形態5の主走査方向と副走査 方向の要部断面図
- 【図15】 本発明の実施形態6の主走査方向と副走査 方向の要部断面図

- 【図16】 本発明の実施形態4における像高に対する 被走査面上における副走査方向のFナンバーの変化を示 す説明図
- 【図17】 本発明の実施形態5における像高に対する 被走査面上における副走査方向のFナンバーの変化を示 す説明図
- 【図18】 本発明の実施形態6における像高に対する 被走査面上における副走査方向のFナンバーの変化を示 す説明図
- 【図19】 本発明の実施形態4における像高に対する f θ レンズの子線方向の曲率を示す説明図
 - 【図20】 本発明の実施形態5における像高に対する f θ レンズの子線方向の曲率を示す説明図
 - 【図21】 本発明の実施形態6における像高に対する f θ レンズの子線方向の曲率を示す説明図
 - 【図22】 本発明の実施形態4における解像度600 dpi (走査線間隔42.3μm) でのマルチピーム走 査時における走査線の曲がりを示す説明図
- 【図23】 本発明の実施形盤5における解像度600 20 dpi (走査線間隔42.3μm) でのマルチピーム走 査時における走査線の曲がりを示す説明図
 - 【図24】 本発明の実施形態6における解像度600 d p i (走査線間隔 4 2. 3 μm) でのマルチピーム走 査時における走査線の曲がりを示す説明図
 - 【図25】 従来の走査光学装置の光学系の要部概略図
 - 【図26】 従来の走査光学装置の主走査方向と副走査 方向の要部断面図
 - 【図27】 走査光学装置の偏向素子と被走査面間の主 走査方向の要部断面図
- 【図28】 図26で示した従来のシングルビーム走査 光学装置を用いてマルチピーム走査を行った場合の主走 査方向と副走査方向の要部断面図
 - 【図29】 図28で示したマルチピーム走査光学装置 の像高に対する被走査面上における副走査方向のFナン パーの変化を示す説明図
 - 【図30】 図28で示したマルチピーム走査光学装置 の像高に対する f θ レンズの子線方向の曲率を示す説明
- 【図31】 図28で示したマルチピーム走査光学装置 【図11】 本発明の実施形態2における被走査面にお 40 の解像度600dpi (走査線間隔42.3 μm) での マルチピーム走査時における走査線の曲がりを示す説明

【符号の説明】

- 光源手段 1, 11
- 第1の光学素子(コリメーターレンズ)
- 絞り
- 第2の光学素子 (シリンドリカルレンズ)
- 偏向素子(光偏向器) 5, 15
- 6, 26, 36 第3の光学素子 (f θ レンズ)
- 50 46, 56, 76 第3の光学素子 (f θ レンズ)

(17)

特開平8-297256

32

31

76a 球面レンズ 76b トーリックレンズ 被走査面(感光体ドラム) 2 1 軸上光東

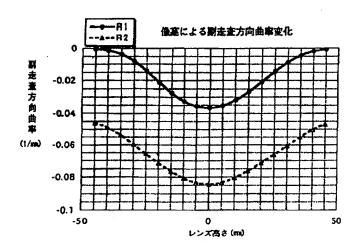
22 最軸外光束

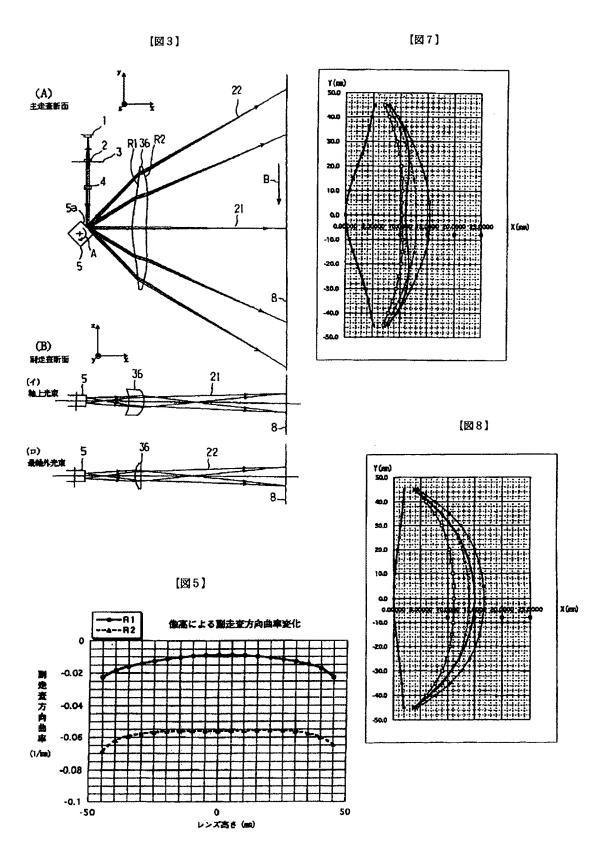
(図1)

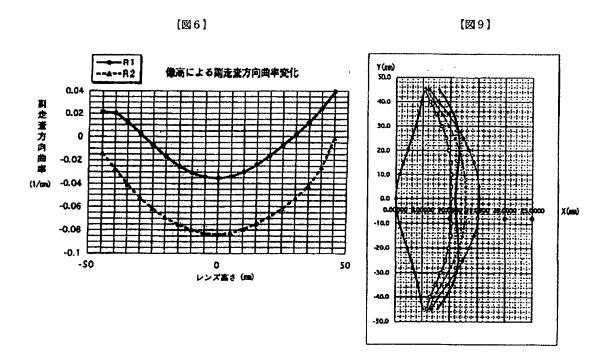
[図2] (A) 主走查斯面 (A) 主定查斯面 26 R2 B~ 21 8-**(B)** 副走査斯面 (イ) 軸上元束 84

8-

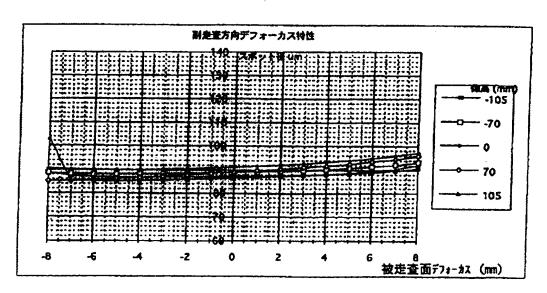
[図4]



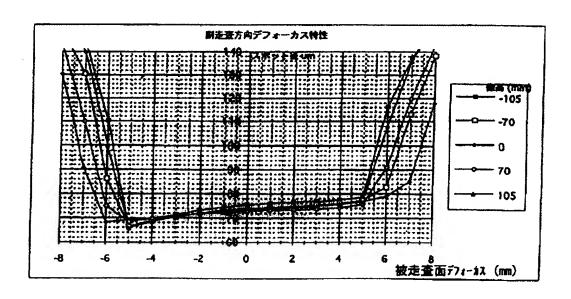


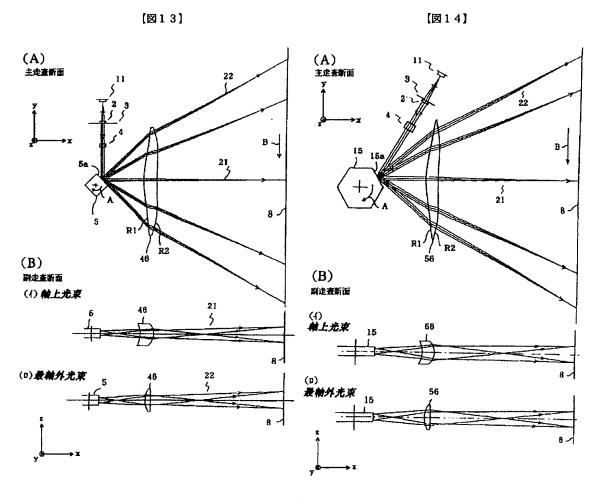


[図10]

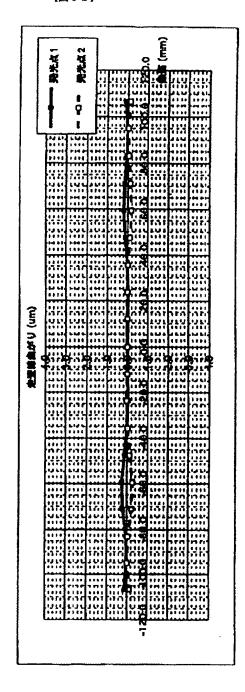


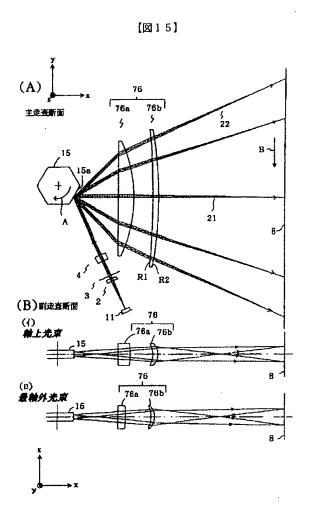
【図11】

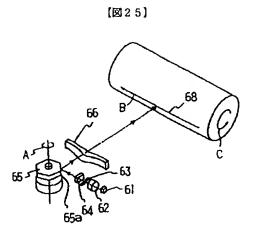




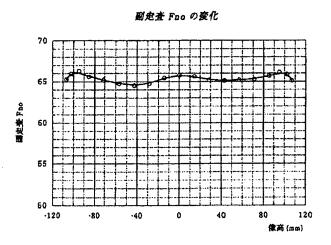
[図12]





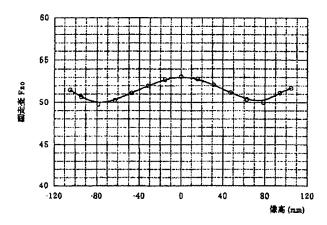


[図16]



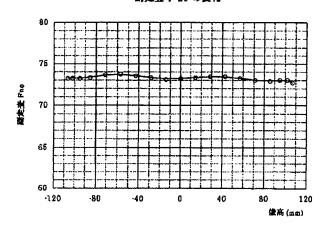
【図17】

副定査 Fao の変化

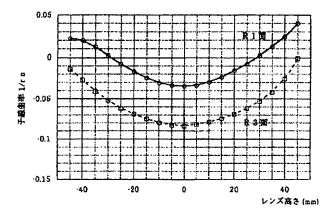


[図18]

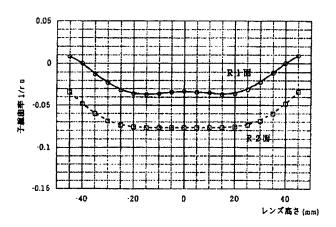
明春本で ... の歌



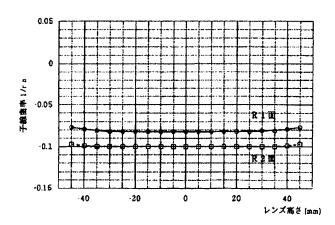
[図19]



[図20]

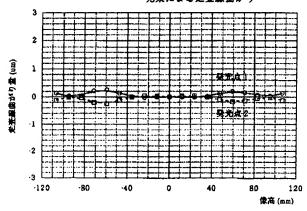


【図21】

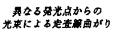


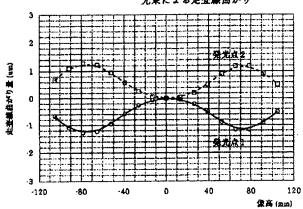
【図22】

異なる発光点からの 光束による定査線曲がり



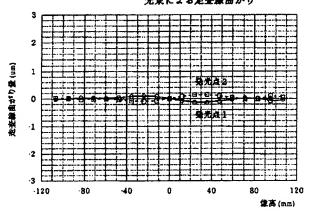
【図23】



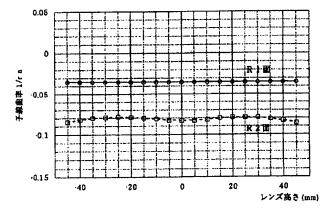


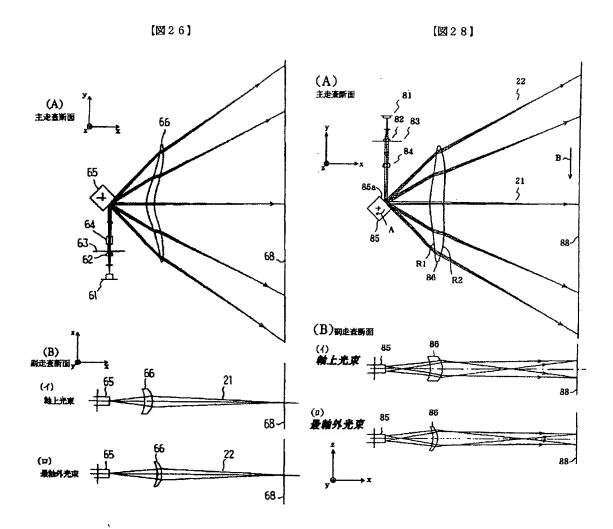
[図24]

異なる発光点からの 光束による定査無曲がり



【図30】





(主走查斯面)

Emer

Bigg

Emer

Fig. 1

Repri

Repri
Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

Repri

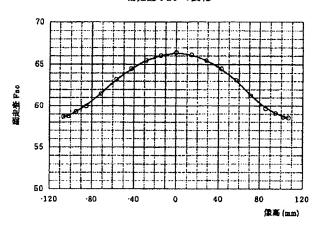
Repri

Repri

Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri
Repri

【図29】

副定変 Fao の変化



【図31】

異なる発光点からの 光束による走査線曲がり

